



中华人民共和国国家标准

GB/T 17473.2—1998

厚膜微电子技术用贵金属浆料 测试方法 细度测定

Test methods of precious metal pastes
used for thick film microelectronics
—Determination of fineness

1998-08-19 发布

1999-03-01 实施

国家质量技术监督局 发布

前 言

贵金属浆料是厚膜微电子技术领域的一种重要材料,浆料细度是浆料的主要参数之一。目前我国尚未制定出浆料细度测试方法标准,也没有检索到该测试方法的国际标准或国外先进标准。

本标准主要参照 GB 1724—79《涂料细度测定方法》、GB 6753.1—86《涂料研磨细度测定》,结合我国的实际应用情况而制定的。

本标准由中国有色金属工业总公司提出。

本标准由中国有色金属工业总公司标准计量研究所归口。

本标准由昆明贵金属研究所负责起草。

本标准主要起草人:朱晓云、王昆福。